Croissance hydrothermale de monocristaux piézoélectriques homéotypes du quartz- α

O. Cambon

STEP – Journée scientifique (22-06-2010, Montpellier)

Quartz- α
Trigonal
Groupe d'espace: $P3_121$ ou $P3_221$
Paramètres de maille :
 $a = 4,913\text{\AA}$ $c = 5,405\text{\AA}$

AO_2

Oxydes:

- SiO_2
 - GeO_2
- (métastable à T amb.)

MXO_4

Phosphates:

- M = B, Al, Ga, Fe
X = P

Arseniates:

- M = B, Al, Ga, Fe
X = As

Dans la famille des matériaux de type quartz- α , les propriétés physiques sont liées à la distorsion structurale

La distorsion peut-être décrite par deux angles inter-dépendants

Angle de pont ϑ inter-tétraèdres
 $\vartheta = 154^\circ$ quartz- β

Angle d'inclinaison des tétraèdres δ
 $\delta = 0$ quartz- β

Distorsion structurale

Meilleure stabilité thermique

Stabilité thermique

Propriétés piézoélectriques

Meilleur coefficient de couplage

Etudes en cours:

- 1- Croissance de monocristaux de GaAsO_4
- 2- Croissance de monocristaux $\text{Si}_{(1-x)}\text{Ge}_x\text{O}_2$: amélioration du quartz.

- Croissance hydrothermale:

Définition: croissance cristalline en solution en utilisant le couple P-T

Etape 1: oxydation de GaAs par H₂O₂ en présence d'acide sulfurique:

Etape 2: Cristallisation de GaAsO₄ α-quartz (corps mère) en autoclave BP(230°C, 15b).

Etape 3: Cristallogénèse en autoclave horizontal bizona BP(230°C, 15b).

Rotation des tétraèdres: mode impliqué dans la transition de phase $\alpha \leftrightarrow \beta$

Largeur du mode mou de rotation des Tds

Déplacements piézoélectriques:

GaAsO₄; RT; HV=1500V

$d_{111} = 5.8 \text{ pc/N}$

2 autoclaves *Autoclave-France* hautes pressions/hautes températures
($P_{max} = 190 \text{ MPa}$, $T_{max} = 800^\circ\text{C}$)

Thèse
V.Ranieri

Mesures de solubilité

Autoclave de 100 mL

Capteurs de pression
Disque de rupture

Cristallogénèses

colliers chauffants
+ Thermocouples
sécurité

Autoclave de 300 mL

Germes en croissance

Corps mère (précurseur)

Visualisation des données

- Programmation des cycles
- Acquisition des paramètres thermodynamiques en continu
- Surveillance à distance
- Sécurités actives P , T_{int} , T_{ext}

Synthèse précurseurs mixtes $\text{SiO}_2\text{-GeO}_2$
Par traitement thermique

Croissance hydrothermale:

Verre 30%at Ge

Cristobalite 20%at. Ge

<p>0 % at. Ge</p>	<p>2,3% at. Ge</p>	<p>3% at. Ge</p>	<p>4,5% at. Ge</p>	<p>7,5% at. Ge</p>	<p>9 à 13%at. Ge</p>
<p>8 % at. Ge</p>	<p>8 à 16% at. Ge</p>		<p>13 à 23%at. Ge</p>		

P= Pression (278 MPa) T = Température (505°C) ΔT = gradient (20 C)
 [S]= concentration solvant (1M) x = fraction atomique en Ge (0,13)

valeurs des paramètres normalisées

NaOH

% atomique de Ge faible (5%), cause : $\text{Na}_4\text{Ge}_9\text{O}_{20}$
 T et ΔT peu influents

% atomique de Ge élevé (13%)

D = Dépôt, pas de croissance

▲ Cristobalite 20% Ge

● Verre 30% Ge

Influence de la température:

➔ Croissances à T > 400°C

➔ x augmente avec T

Croissance de cristaux possible dans H₂O

Spectroscopie d'Absorption X

Etude *in situ* du procédé hydrothermal

Ligne de lumière CRG BM30B, ESRF (Grenoble)

Objectif: Etudier la réactivité en solution

- ➔ Spectres d'absorption X collectés en transmission et en fluorescence au seuil K du Ge (11,103Kev)
- ➔ Rayonnement monochromaté par 2 cristaux de Si (220), rotation des cristaux = balayage en E

Etude de la dissolution *in situ* par SAX: principe

- Excitation d'un électron d'une couche profonde
- Ejection dans le continuum
- Diffusion dans les potentiels des atomes voisins

Interférences quantiques

Spectre d'absorption X

Oscillations sur le spectre SAX

Environnement local autour de l'atome absorbeur

$$e_H = \Delta \left(\frac{\mu}{\rho} \right) \cdot x \cdot M_{\text{soluté}} \cdot C_{\text{soluté}, T, P} \cdot \rho_{\text{solvant}, T, P}$$

Etude de la dissolution *in situ* par SAX: Effet du solvant

Cristobalite $\text{Si}_{0,8}\text{Ge}_{0,2}\text{O}_2$: P= 150 MPa

solvant NaOH 0,5M

Concentration en Ge élevée dès 300°C
mais diminue en fonction de t et T

Formation de $\text{Na}_4\text{Ge}_9\text{O}_{20}$

solvant H₂O

Etude de la dissolution *in situ* par SAX: Effet de la composition

Solvant H₂O, P = 100MPa

Verre Si_{0,7}Ge_{0,3}O₂ (V30)

Pas de variation brutale de [Ge] au cours de la montée en température

Verre Si_{0,5}Ge_{0,5}O₂ (V50)

Variation importante de [Ge] au cours de la montée en température

➡ Cinétique de dissolution augmente avec x

Etude de la dissolution *in situ* par SAX : Effet de la pression

Dissolution isotherme à 300°C

➔ Faible influence de la pression au-delà de 100 MPa

Spéciation du Ge en solution

Isobare 150 MPa

Ajustement des oscillations avec un modèle tétraédrique

Isotherme 300°C

Peu d'évolutions → tétraèdres rigides

T (°C)	Domaine k (Å ⁻¹)	r_0 (Å)	N_0	σ^2 (10 ⁻³ Å ²)	ΔE (eV)	Facteur R
300	2,0-15,8	1,76 (1)	4,2 (2)	4,2 (4)	6,3 (4)	0,0001
330	2,0-15,8	1,76 (1)	3,9 (2)	3,9 (6)	5,2 (6)	0,0003
400	2,0-15,8	1,76 (1)	3,9 (2)	4,1 (7)	5,2 (8)	0,0005
440	2,0-15,8	1,76 (2)	3,9 (2)	4,0 (4)	5,3 (5)	0,0002
475	2,0-15,8	1,76 (2)	4,1 (2)	4,4 (3)	5,9 (5)	0,0002

➤ Cristallogénèses hydrothermales de matériaux oxydes à Montpellier:

Solvants aqueux:

force ionique importante
agents complexants des entités du matériau à cristalliser
Permet la cristallisation de la bonne phase

Fournier and Potter (1982)

Solvants faiblement dissociés

pH ≈ 7

Augmentation de la dissociation du solvant

P-T ↗

Autoclaves Inconel HP
(200MPa – 600°C)

Croissance des composés
des homéotypes du quartz: AO_2

pKe de l'eau: f(P, T)

➤ Etudes des procédés hydrothermaux in-situ: Ligne CRG-FAME (ESRF)

Exemple: Etude *in-situ* (150MPa – 450°C) du procédé de croissance de $\text{Si}_{(1-x)}\text{Ge}_x\text{O}_2$ de structure α -quartz.

Influence de P et T sur les procédés de cristallogénèse:

- 1- **Solvant Eau en conditions hypercritiques** → **pH basique**
 ~~Na^+~~ → ~~$\text{Na}_4\text{Ge}_9\text{O}_{20}$~~ → **Cristaux riches en Ge**
- 2- Mise en évidence des processus de recristallisation des phases stables in-situ en fonction des conditions hydrothermales et de la phase solide en dissolution
- 3- Suivi de la spéciation des espèces chimiques en solution, entités de construction des cristaux.